

Master Your Failure Analysis and Process Control : Materials Science Workshop

ZEISS는 오는 4월 13일(목) 구미전자정보기술원에서 재료 연구 및 분석 전반에 최상의 솔루션을 제공하고자 'Materials Science Workshop'을 진행합니다.

이번 자리를 통해 SEM 장비에서부터 FE-SEM, FIB, X-ray 현미경까지 재료 연구에 적합한 ZEISS의 분석기술에 대해 알아가실 수 있는 자리가 되기 바라며 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

- 일시 : 2017년 4월 13일(목) 오후 1시 30분 - 오후 4시 30분
- 장소 : 구미전자정보기술원 경북과학기술진흥센터
- 주최 : 자이스 코리아
- 후원 : 구미전자정보기술원
- 프로그램

Time	Program	Speaker
13:00 - 13:30	Registration	-
13:30 - 14:15	An Introduction of SEM for Material Science	최민기 과장 (ZEISS)
14:15 - 15:00	ZEISS Crossbeam - Advancing Capabilities in High Throughput 3D Analysis and Nanofabrication	박병준 차장(ZEISS)
15:00 - 15:15	Break	-
15:15 - 16:00	ZEISS X-ray Microscopy: 3D & 4D Imaging for Materials Science	Mr. Jin Yoon(ZEISS)
16:00 - 16:30	GERI FIB Demonstration Tour	김지수 연구원(GERI)

- 모집 기간 : 4월 11일(화)까지
- 참여 방법 : 자이스 홈페이지 통해 신청양식 채운 뒤 제출해 주시기 바랍니다.

<https://www.zeiss.co.kr/microscopy/local-content/news-and-events/2017/materials-science-workshop.html>

- 문의

자이스 코리아 현미경 사업부 강효림 대리 (Email : hyolim.kang@zeiss.com / Tel : 02-3140-2729)

※ 강의 프로그램은 모두 무료로 제공되며, 주차 공간은 무료로 이용하실 수 있습니다.